



計測データ活用に向けた プラットフォーム構築への期待と現状

主催 日本学術振興会 計測分析プラットフォーム第193委員会

共催 一般社団法人 日本分析機器工業会 公益社団法人 日本分析化学会
公益社団法人 新化学技術推進協会 一般社団法人 表面分析研究会
協賛 公益社団法人 日本表面真空学会

日時：2022年9月7日(水) 14:00-18:00
場所：幕張メッセ 国際会議場 国際会議室

ハイブリッド開催

参加費無料

14:00 はじめに – 計測分析プラットフォーム構築に向けて

一村 信吾 早稲田大学 研究戦略センター

14:10 マテリアルDXの推進と計測分析プラットフォームへの期待

永富 隆清 旭化成 基盤技術研究所

14:35 プロセスDXの推進と計測分析プラットフォームへの期待

松原 一郎 産業技術総合研究所 中部センター

15:00 計測分析サービスのデータ活用と計測分析プラットフォームへの期待

山上 達也 コベルコ科研 技術本部 計算科学センター

15:25 公設研究機関のデータ活用と計測分析プラットフォームへの期待

鳥山 素弘 富山県産業技術研究開発センター

15:50 休憩

16:10 計測データ活用に向けた共通データフォーマットの標準化

安永 卓生 九州工業大学

重藤 知夫 産業技術総合研究所 計量標準総合センター

16:35 共通データフォーマットの複合解析への展開と普及に向けて

井上 信介 島津製作所/JAIMA標準化委員会共通データフォーマット及び
共通位置合わせ技術に関する分科会

17:00 試料位置合わせ技術の標準化 – 複合解析のための試料同一箇所分析に向けて

保田 芳輝 堀場製作所

17:25 パネル討論 計測分析プラットフォームのこれから

(司会) 藤本 俊幸 産業技術総合研究所 イノベーション推進本部

17:55 まとめ

西本 尚弘 島津製作所 基盤技術研究所

問い合わせ先/参加申込方法

日本学術振興会 計測分析プラットフォーム第193委員会

<https://www.jsps193.org/>